

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年11月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-350443

出 願 人

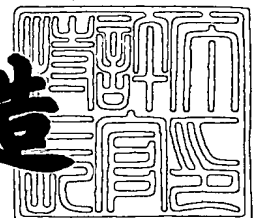
Applicant(s):

株式会社デンソー

2001年12月21日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3110546

【書類名】 特許願

【整理番号】 IP6475

【提出日】 平成13年11月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01T 13/20

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 金生 啓二

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 堀 恒円

【特許出願人】

    【識別番号】 000004260

    【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

    【識別番号】 100100022

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 伊藤 洋二

    【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

    【識別番号】 100108198

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 三浦 高広

    【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

    【識別番号】 100111578

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 水野 史博

    【電話番号】 052-565-9911

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 32474

【出願日】 平成13年 2月 8日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038287

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9300006

【包括委任状番号】 9701008

【包括委任状番号】 9905390

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スパークプラグおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 放電ギャップ（50）を介して対向配置された中心電極（30）および接地電極（40）と、

前記接地電極における前記放電ギャップに面する部位（43）にレーザ溶接された貴金属チップ（45）とを備えるスパークプラグにおいて、

前記貴金属チップは、その一端側が前記接地電極にレーザ溶接され、他端側の先端面の断面積が $0.12\text{ mm}^2$ 以上 $1.15\text{ mm}^2$ 以下であって前記接地電極からの突出長さ（L）が $0.3\text{ mm}$ 以上 $1.5\text{ mm}$ 以下であり、

前記接地電極と前記貴金属チップとが溶け込み合った溶融部（47）において、前記貴金属チップの側面（45a）と前記接地電極における前記貴金属チップの接合面（43）とを結ぶ外面（47a）が、曲率半径（R）を有して凹んだ曲面形状となっていることを特徴とするスパークプラグ。

【請求項2】 前記曲率半径（R）は、前記貴金属チップ（45）の前記接地電極（40）と接している断面の最大幅をDとすると、 $D/4$ 以上 $3D/4$ 以下であることを特徴とする請求項1に記載のスパークプラグ。

【請求項3】 前記貴金属チップ（45）は、Irを主成分としRh、Pt、Ni、W、Pd、Ru、Osの少なくとも一つが添加された合金であることを特徴とする請求項1または2に記載のスパークプラグ。

【請求項4】 前記貴金属チップ（45）は、Irを主成分とし、50重量%以下のRh、50重量%以下のPt、40重量%以下のNi、30重量%以下のW、40重量%以下のPd、30重量%以下のRu、20重量%以下のOsの少なくとも一つが添加された合金であることを特徴とする請求項3に記載のスパークプラグ。

【請求項5】 前記貴金属チップ（45）は、Ptを主成分としIr、Ni、Rh、W、Pd、Ru、Osの少なくとも一つが添加された合金であることを特徴とする請求項1または2に記載のスパークプラグ。

【請求項6】 前記貴金属チップ（50、60）は、Ptを主成分とし、5

0重量%以下のI r、40重量%以下のN i、50重量%以下のR h、30重量%以下のW、40重量%以下のP d、30重量%以下のR u、20重量%以下のO sの少なくとも一つが添加された合金であることを特徴とする請求項5に記載のスパークプラグ。

【請求項7】 前記溶融部（47）における前記貴金属チップ（45）の成分は、35重量%以上80重量%以下であることを特徴とする請求項3ないし6のいずれか一つに記載のスパークプラグ。

【請求項8】 中心電極（30）および接地電極（40）を放電ギャップ（50）を介して対向配置するとともに、前記接地電極における前記放電ギャップに面する部位に貴金属チップ（45）をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、

前記貴金属チップの一端面（45b）を、前記接地電極に埋没させることなく前記接地電極の表面（43）に接触させ、

続いて、前記貴金属チップの側面（45a）と前記接地電極の表面とがなす角部（49）に対して、これら貴金属チップの側面及び接地電極の表面とは斜めの方向から、レーザ照射を行い、前記貴金属チップと前記接地電極とを溶融させることを特徴とするスパークプラグの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、中心電極および接地電極を放電ギャップを介して対向配置するとともに、接地電極における放電ギャップに面する部位に貴金属チップをレーザ溶接してなるスパークプラグおよびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

この種のスパークプラグは、内燃機関の点火栓として用いられるが、排気浄化や希薄燃焼の観点より、放電ギャップに面する電極面にP t（白金）合金やI r（イリジウム）合金等の耐消耗性に優れた貴金属よりなる貴金属チップを設け、それによって、着火性や耐久性の向上を図っている。

【0003】

ここで、電極母材と貴金属チップとの接合性向上の策として、従来より、特開平11-233233号公報や特開平9-106880号公報に記載されているようなレーザ溶接を用いた手法が提案されている。

【0004】

前者公報は、電極母材の先端部を細径化し、この細径化された部分に貴金属チップをレーザ溶接するものであり、後者公報は、電極母材に貴金属チップを埋め込んでチップ周囲に電極母材の盛り上がった部分を形成し、この盛り上がり部とチップとをレーザ溶接するものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本発明者等の検討によれば、上記従来公報に記載の手法を用いた場合、中心電極と貴金属チップとの接合においては、実用レベルの接合性を確保できるが、接地電極と貴金属チップとの接合においては、接合部から剥離が生じ、最悪チップが脱落してしまうことがわかった。

【0006】

これは、スパークプラグの内燃機関への取付形態において、接地電極が中心電極に比べて燃焼室内に突出しているためであり、それによって、接地電極の方が中心電極よりも電極温度が高くなり、貴金属チップと電極母材との間すなわち溶融部にて発生する熱応力が大きくなるためである。

【0007】

そのため、貴金属チップを接地電極にレーザ溶接するにあたって、上記した従来手法以上に接合性を良好なものとする必要がある。ただし、貴金属チップと接地電極との接合性を向上させるにあたっては、当該接合性のみでなく着火性も考慮して検討していくことが必要である。

【0008】

そこで、本発明は上記問題に鑑み、接地電極に貴金属チップをレーザ溶接して成るスパークプラグにおいて、着火性を適切に確保しつつ、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させることを目的とする。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記の着火性の確保及び接合性の向上化について、鋭意検討を行った。まず、着火性については、貴金属チップは、その径が細いほど、また、接地電極からの突出長さが長いほど、放電ギャップにて発生する火炎核の成長を阻害しにくいことに着目し、火炎核の成長を阻害せずに良好な着火性を確保可能な貴金属チップの径および接地電極からの突出長さについて実験検討を行った。

【 0 0 1 0 】

また、接地電極と貴金属チップとの接合性については、上記従来手法による貴金属チップのレーザ溶接構造を中心電極に適用した場合に、中心電極とチップとの溶融部に発生する熱応力（中心電極側熱応力）を基準として考えた。これは、上述したように、従来手法により発生する中心電極側熱応力のレベルであれば、実用レベルの電極母材とチップとの接合性を確保できるためである。

【 0 0 1 1 】

そして、接地電極とチップとのレーザ溶接構造における溶融部の熱応力（接地電極側熱応力）が、上記中心電極側熱応力を超えないような接地電極とチップとのレーザ溶接構造を実現すれば、上記目的を達成することができると考えた。

【 0 0 1 2 】

ここで、上記従来公報のスパークプラグにおいては、溶融部におけるチップの軸方向に沿った断面をみたとき、貴金属チップの側面と電極母材における貴金属チップの接合面とを結ぶ溶融部の外面が直線状となっている（図3参照）。このような溶融部形状に対して、溶融部を更に細いものとすれば、溶融部に発生する熱応力を小さくし、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させることができるのではないかと考えた。

【 0 0 1 3 】

本発明は、上記したような着火性の確保及び接合性の向上化に関する検討に基づいてなされたものである。

【 0 0 1 4 】

すなわち、請求項1に記載の発明においては、貴金属チップ（45）を、その

一端側が接地電極（40）にレーザ溶接され、他端側の先端面の断面積が $0.12\text{ mm}^2$ 以上 $1.15\text{ mm}^2$ 以下であって接地電極からの突出長さ（L）が $0.3\text{ mm}$ 以上 $1.5\text{ mm}$ 以下とし、接地電極と貴金属チップとが溶け込み合った溶融部（47）において、貴金属チップの側面（45a）と接地電極における貴金属チップの接合面（43）とを結ぶ外面（47a）が、曲率半径（R）を有して凹んだ曲面形状となっていることを特徴としている。

## 【0015】

上記した着火性と貴金属チップの径および接地電極からの突出長さとの関係に関する実験検討の結果、レーザ溶接された他端側の先端面の断面積が $1.15\text{ mm}^2$ 以下であって接地電極からの突出長さ（L）が $0.3\text{ mm}$ 以上の貴金属チップであれば、火炎核の成長を阻害せずに良好な着火性を確保できることが実験的に確認できた。

## 【0016】

一方、貴金属チップにおいて、上記断面積が $0.12\text{ mm}^2$ より細いと火花が集中して消耗性が悪化し、接地電極からの突出長さが $1.5\text{ mm}$ よりも長いとチップ先端の温度が大きく上昇し溶融しやすくなってしまう。このことから、貴金属チップを、本発明のような断面積および接地電極からの突出長さを有するものとすれば、着火性を適切に確保することができる。

## 【0017】

また、溶融部に発生する熱応力を小さくするために溶融部形状を検討した結果、貴金属チップ（45）の側面（45a）と接地電極（40）における貴金属チップの接合面（43）とを結ぶ溶融部（47）の外面（47a）が、曲率半径（R）を有して凹んだ曲面形状となるようにすれば、溶融部において接合に要する容積を確保しつつ、溶融部をできるだけ細いものにできると考えた。

## 【0018】

そして、実際に、上記形状をなす溶融部について解析したところ、当該溶融部に発生する熱応力は、従来手法により発生する中心電極側熱応力以下に抑制できることが確認できた。

## 【0019】



従って、以上のような検討結果に基づいてなされた本発明によれば、着火性を適切に確保しつつ、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させたスパークプラグを提供することができる。

## 【0020】

さらに、請求項1に記載の溶融部(47)における曲率半径(R)について、従来手法により発生する中心電極側熱応力を基準にして解析したところ、当該曲率半径が0.1mmより小であるか、1.0mmより大であると、溶融部に加わる熱応力が、上記中心電極側熱応力のレベルを超えやすくなってしまうことがわかった(図8(a)参照)。

## 【0021】

このことから、曲率半径(R)は、0.1mm以上1.0mm以下であることが好ましいが、実際に貴金属チップ(45)を接地電極(40)にレーザ溶接すると、曲率半径(R)を小さくしようとする、溶融部(47)の溶け込み深さ(d)が十分でなくなる(図8(b)参照)。

## 【0022】

そこで、実験および解析を行った結果、請求項2に記載の発明のように、曲率半径(R)を、貴金属チップ(45)の接地電極(40)と接している断面の最大幅をDとして、 $D/4$ 以上 $3D/4$ 以下の範囲とすることが、上記請求項1の発明の効果を発揮しつつ貴金属チップの接合性を確保するためには好ましい。

## 【0023】

また、請求項3～請求項6の発明は、上記請求項1または請求項2に記載の貴金属チップの具体的構成を提供するものである。請求項3に記載の発明では、Irを主成分としRh、Pt、Ni、W、Pd、Ru、Osの少なくとも一つが添加された合金であることを特徴とする。

## 【0024】

より具体的には、請求項4に記載の発明のように、貴金属チップ(45)は、Irを主成分とし、50重量%以下のRh、50重量%以下のPt、40重量%以下のNi、30重量%以下のW、40重量%以下のPd、30重量%以下のRu、20重量%以下のOsの少なくとも一つが添加された合金であるものにする

ことができる。

【 0 0 2 5 】

また、請求項 5 に記載の発明のように、貴金属チップ（45）は、貴金属チップ（45）は、Pt を主成分とし Ir、Ni、Rh、W、Pd、Ru、Os の少なくとも一つが添加された合金であるものであっても良い。

【 0 0 2 6 】

より具体的には、請求項 6 に記載の発明のように、貴金属チップ（45）は、Pt を主成分とし、50 重量%以下の Ir、40 重量%以下の Ni、50 重量%以下の Rh、30 重量%以下の W、40 重量%以下の Pd、30 重量%以下の Ru、20 重量%以下の Os の少なくとも一つが添加された合金であるものにする  
ことができる。

【 0 0 2 7 】

上記した貴金属チップを採用することで、耐消耗性に優れた高融点組成を有する貴金属チップを実現することができ、将来の熱負荷の厳しいエンジンでも、十分に寿命を確保できる。そして、上記請求項 1 および請求項 2 の発明は、このような貴金属チップを採用した場合にも、適切に効果を発揮する。

【 0 0 2 8 】

貴金属チップとして、このような Ir 合金チップや Pt 合金チップを用いた場合、溶融部における貴金属チップの成分について解析した。その結果、請求項 7 に記載の発明のように、溶融部（47）における貴金属チップ（45）の成分が、35 重量%以上 80 重量%以下であれば、溶融部に加わる熱応力を、基準となる上記中心電極側熱応力を越えないレベルに抑制できることがわかった。

【 0 0 2 9 】

ここで言う溶融部における貴金属チップの成分比の定義は、以下のようである。溶融部内の任意の箇所において、50  $\mu$ m 四方の領域を 10 箇所について成分分析を行い、その平均値とする。レーザー溶接では、実際は均一な成分比とはならず、多少ばらつきを持っているが、10 箇所の平均値をとる方法によれば、全体を均一な組成とみなして良いことを、エンジン評価やベンチ評価で確認済みである。

## 【0030】

また、請求項8に記載の発明では、中心電極（30）および接地電極（40）を放電ギャップ（50）を介して対向配置するとともに、接地電極における放電ギャップに面する部位に貴金属チップ（45）をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、貴金属チップの一端面（45b）を、接地電極に埋没させることなく接地電極の表面（43）に接触させ、続いて、貴金属チップの側面（45a）と接地電極の表面とがなす角部（49）に対して、これら貴金属チップの側面及び接地電極の表面とは斜めの方向から、レーザ照射を行い、貴金属チップと接地電極とを溶融させることを特徴としている。

## 【0031】

本発明によれば、請求項1～請求項7に記載のスパークプラグを適切に製造し得るスパークプラグの製造方法を提供することができる。

## 【0032】

なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。

## 【0033】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。図1は本発明の実施形態に係るスパークプラグS1の全体構成を示す半断面図である。このスパークプラグS1は、自動車用エンジンの点火栓等に適用されるものであり、該エンジンの燃焼室を区画形成するエンジンヘッド（図示せず）に設けられたネジ穴に挿入されて固定されるようになっている。

## 【0034】

スパークプラグS1は、導電性の鉄鋼材料（例えば低炭素鋼等）等よりなる円筒形状の取付金具10を有しており、この取付金具10は、図示しないエンジンブロックに固定するための取付ネジ部11を備えている。取付金具10の内部には、アルミナセラミック（ $Al_2O_3$ ）等からなる絶縁体20が固定されており、この絶縁体20の先端部21は、取付金具10の一端から露出するように設けられている。

## 【0035】

絶縁体20の軸孔22には中心電極30が固定されており、この中心電極30は取付金具10に対して絶縁保持されている。中心電極30は、例えば、内材がCu等の熱伝導性に優れた金属材料、外材がNi基合金等の耐熱性および耐食性に優れた金属材料により構成された円柱体で、図1に示すように、その先端面31が絶縁体20の先端部21から露出するように設けられている。

## 【0036】

一方、接地電極40は、例えば、Niを主成分とするNi基合金からなる角柱より構成されており、根元端部42にて取付金具10の一端に溶接により固定され、途中で略L字に曲げられて、先端部41の側面（以下、先端部側面という）43において中心電極30の先端面31と放電ギャップ50を介して対向している。

## 【0037】

ここで、図2に、スパークプラグS1における放電ギャップ50近傍の拡大構成を示す。上記のように放電ギャップ50を介して中心電極30の先端面31と接地電極40の先端部側面43とが対向して配置されており、これら中心及び接地電極30、40における放電ギャップ50に面する部位31、43には、貴金属チップ35、45がレーザ溶接により接合されている。

## 【0038】

すなわち、中心電極30の先端面31には、貴金属チップ（以下、中心電極側チップという）35が、また、接地電極40の先端部側面43には、貴金属チップ（以下、接地電極側チップという）45が、それぞれ溶接されている。これら両チップは円柱状であり、その一端面側が各電極30、40にレーザ溶接されている。そして、放電ギャップ50は、両チップ35、45の先端部間の空隙であり、例えば0.7mm程度である。

## 【0039】

これら両チップ35、45は、Pt、Pt合金、Ir、Ir合金等の貴金属よりなるものを採用することができる。例えば、Irを主成分としRh、Pt、Ni、W、Pd、Ru、Osの少なくとも一つが添加されたIr合金チップや、P

tを主成分としIr、Ni、Rh、W、Pd、Ru、Osの少なくとも一つが添加されたPt合金チップとすることができる。

【0040】

より具体的に、上記Ir合金チップとしては、Irを主成分とし、50重量%以下のRh、50重量%以下のPt、40重量%以下のNi、30重量%以下のW、40重量%以下のPd、30重量%以下のRu、20重量%以下のOsの少なくとも一つが添加された合金であるものにすることができる。

【0041】

また、上記Pt合金チップとしては、Ptを主成分とし、50重量%以下のIr、40重量%以下のNi、50重量%以下のRh、30重量%以下のW、40重量%以下のPd、30重量%以下のRu、20重量%以下のOsの少なくとも一つが添加された合金であるものにすることができる。

【0042】

本例では、両チップ35、45として、Irを主成分としてRh、Pt、Ru、PdおよびWのうちすくなくとも1種が添加された耐消耗性に優れた高融点のIr合金チップを採用している。

【0043】

また、これら両チップ35、45のうち中心電極側チップ35と中心電極30との溶接構造は、上記した従来公報に記載の手法により形成されたものを採用することができる。その断面構成を図3に概略的に示す。

【0044】

図3に示す様に、溶融部37におけるチップ35の軸方向に沿った断面をみたとき、チップ35の側面35aと中心電極30の先端面（電極母材における貴金属チップの接合面）31とを結ぶ溶融部37の外面37aが直線状となっている。

【0045】

一方、接地電極側チップ45と接地電極40との溶接構造において、本実施形態では、次のような独自の構成を有している。図4は、接地電極40側の溶接構造の概略断面構成を示す図である。

## 【 0 0 4 6 】

一端側が接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 にレーザ溶接された接地電極側チップ 4 5 は、他端側の先端面の断面積が  $0.12\text{ mm}^2$  以上  $1.15\text{ mm}^2$  以下であって且つ接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 からの突出長さ  $L$  が  $0.3\text{ mm}$  以上  $1.5\text{ mm}$  以下である。本例では、上記断面積範囲に対応して、直径  $D$  が  $0.4\text{ mm}$  以上  $1.2\text{ mm}$  以下の円柱形状をなしている。

## 【 0 0 4 7 】

そして、接地電極 4 0 とチップ 4 5 とが溶け込み合った溶融部（溶融固着層）4 7 において、チップ 4 5 の側面 4 5 a と接地電極 4 0 の先端部側面（接地電極におけるチップの接合面）4 3 とを結ぶ外面 4 7 a が、曲率半径  $R$  を有して凹んだ曲面形状となっている。

## 【 0 0 4 8 】

このような曲率半径  $R$  を有する接地電極 4 0 側の溶融部 4 7 形状は、次のようにして形成することができる。図 5 は、接地電極側チップ 4 5 と接地電極 4 0 との溶接方法を概略断面にて示す説明図である。まず、接地電極側チップ 4 5 の一端面 4 5 b を、接地電極 4 0 に埋没させることなく接地電極 4 0 の先端部側面（接地電極の表面）4 3 に接触させる（図 5（a）～（c））。

## 【 0 0 4 9 】

続いて、当該先端部側面 4 3 から外方へ延びるチップ 4 5 の側面 4 5 a と当該先端部側面 4 3 とがなす角部 4 9 に対して、これらチップ 4 5 の側面 4 5 a 及び当該先端部側面 4 3 とは斜めの方向（図中の白矢印方向）から、レーザ照射を行い、チップ 4 5 と接地電極 4 0 とを溶融させ、溶融部 4 7 を形成する（図 5（d）、（e））。

## 【 0 0 5 0 】

こうして、図 4 に示す溶融部 4 7 を介した接地電極側チップ 4 5 と接地電極 4 0 との溶接構造が適切に形成される。なお、例えば、この後、取付金具 1 0 に対して接地電極 4 0 を溶接固定し、絶縁体 2 0 にて被覆された中心電極 3 0 を取付金具 1 0 内に設置し、接地電極 4 0 を変形させる等により放電ギャップ 5 0 を形成することにより、図 1 に示すスパークプラグ S 1 が製造される。

## 【 0 0 5 1 】

次に、上記接地電極側チップ 4 5 におけるレーザ溶接された他端側の先端面の断面積が、 $0.12\text{ mm}^2$ 以上 $1.15\text{ mm}^2$ 以下であって且つ上記突出長さ L が $0.3\text{ mm}$ 以上 $1.5\text{ mm}$ 以下とした根拠について述べる。

## 【 0 0 5 2 】

貴金属チップは、その径が細いほど、また、接地電極からの突出長さが長いほど、放電ギャップにて発生する火炎核の成長を阻害しにくいと考えられる。そのため、火炎核の成長を阻害せずに良好な着火性を確保可能な貴金属チップの直径および接地電極からの突出長さについて、次のような判定試験を行った。

## 【 0 0 5 3 】

上記 D、L を種々変えたスパークプラグ S 1 をエンジンに取り付け、判定方法は、アイドル状態にある空燃比にて、空燃比を大きくしていき、2 分間に点火ミスが 2 回以上発生する空燃比を限界値（着火限界空燃比）とした。評価エンジンは 4 気筒 $1.6\text{ リットル}$ 、エンジン回転数 $650\text{ rpm}$ で実施した。

## 【 0 0 5 4 】

なお、限定するものではないが、この判定試験における中心電極側チップ 3 5 としては、例えば、直径 D' が $0.4\text{ mm}$ 、中心電極 3 0 の先端面 3 1 からの突出長さ L' が $0.6\text{ mm}$ である円柱体（図 3 参照）を用い、放電ギャップ 5 0 は $0.7\text{ mm}$ とした。

## 【 0 0 5 5 】

この試験結果を図 6 に示す。着火限界空燃比は大きい方がそれだけ希薄燃焼可能であり、着火性が良くなることを意味する。図 6 からわかるように、接地電極側チップ 4 5 の直径 D が細くなるほど着火性は向上しているが、直径 D が $1.3\text{ mm}$ に太くなると大幅に着火性が低下している。

## 【 0 0 5 6 】

また、接地電極側チップ 4 5 の突出長さ L が大きいほど着火性は向上しているが、その向上の度合は $0.3\text{ mm}$ 以上で略飽和している。従って、図 6 から、良好な着火性を確保可能な接地電極側チップ 4 5 としては、直径 D が $1.2\text{ mm}$ 以下（上記断面積が $1.15\text{ mm}^2$ 以下に相当）であって接地電極からの突出長さ

Lが0.3mm以上であることが必要なことがわかる。

## 【0057】

また、耐熱性・耐消耗性に優れた貴金属よりなる接地電極側チップ45といえども、上記直径Dが0.4mm（上記断面積が $0.12\text{mm}^2$ に相当）より細いと火花が集中して消耗性が悪化する。また、接地電極40からの突出長さLが1.5mmよりも長いと、チップ45の先端の温度が大きく上昇しチップ45が溶融しやすくなってしまう。

## 【0058】

これらのことから、本実施形態では、接地電極側チップ45を、レーザ溶接された他端側の先端面の断面積が $0.12\text{mm}^2$ 以上 $1.15\text{mm}^2$ 以下（本例では直径Dが0.4mm以上1.2mm以下）であって且つ上記突出長さLが0.3mm以上1.5mm以下であるものとしている。それによって、適切に着火性を確保することができる。

## 【0059】

次に、接地電極40とチップ45とが溶け込み合った溶融部47において、チップ45の側面45aと接地電極40の先端部側面43とを結ぶ外面47aを、曲率半径Rを有して凹んだ曲面形状とした根拠について述べる。

## 【0060】

上記従来公報に記載の手法により、接地電極側チップと接地電極とをレーザ溶接した場合、その溶接構造は上記図3に示した中心電極30の場合と同様の構造となる。

## 【0061】

つまり、図7に示す様に、接地電極40においても、チップ45の側面45aと接地電極40の先端部側面43とを結ぶ溶融部47の外面47aが直線状となる。この場合、中心電極30よりも使用時の温度が高くなる接地電極40においては、接地電極40とチップ45との接合性は実用レベルを満足せず、使用時において接合部から剥離が生じ、最悪チップ45が脱落してしまう可能性が大きい。

## 【0062】



このような溶融部形状に対して、接地電極 4 0 側の溶融部 4 7 の形状を、上述した曲率半径  $R$  を有して凹んだ曲面形状をなすものとすれば、当該溶融部 4 7 において接合に要する容積を確保しつつ、当該溶融部 4 7 をできるだけ細いものにできる。

## 【 0 0 6 3 】

また、図 7 に示す様な従来形状では、チップ 4 5 と溶融部 4 7 との界面および溶融部 4 7 と接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 との界面で、屈曲点が存在し、その箇所で強い熱応力が発生する。それに対して、図 4 に示す様に、溶融部 4 7 の外面 4 7 a を、上記曲面形状とすることにより、チップ 4 7 から溶融部 4 7、接地電極 4 0 に渡る面が、なめらかな曲線で構成されるため、そのような応力集中が回避されると考えられる。

## 【 0 0 6 4 】

従って、本実施形態によれば、当該溶融部 4 7 に発生する熱応力を小さくし、接地電極 4 0 とチップ 4 5 との接合性を向上させることができると言える。

## 【 0 0 6 5 】

ここで、接地電極 4 0 側の溶融部 4 7 に発生する熱応力を、どの程度まで小さくするかという基準としては、例えば、上記従来手法によるレーザ溶接構造を中心電極に適用した構造にて発生する熱応力、すなわち、本実施形態のスパークプラグ S 1 における中心電極 3 0 側の溶融部 3 7 に発生する熱応力（中心電極側熱応力）を採用することができる。

## 【 0 0 6 6 】

これは、本スパークプラグ S 1 においては、中心電極 3 0 側では、電極とチップとの接合性を実用レベルにて確保できているためである。そして、接地電極 4 0 側の溶融部 4 7 において、曲率半径  $R$  を変えていったときの当該溶融部 4 7 に発生する熱応力（接地電極側熱応力）について、上記中心電極側熱応力を基準として FEM（有限要素法）解析を行った。

## 【 0 0 6 7 】

この溶融部の熱応力解析の結果を図 8（a）に示す。ここで、中心電極側及び接地電極側の熱応力を求める場合、チップの直径  $D$ 、 $D'$  を 1.2 mm、突出長

さ $L$ 、 $L'$ を1.0mmとし、溶融部37、47のチップ成分は35重量%とした。これは、接合性の点から最も厳しい仕様である。また、熱応力の発生部位としては、溶融部37、47における電極30、40寄りの部位とした。

## 【0068】

図8(a)では、曲率半径 $R$ を変えていったときの接地電極側熱応力が、中心電極側熱応力レベルを1と規格化した値である応力レベル比として示されている。また、図8(a)中の「従来形状」は、上記図7に示す形状であり、中心電極30側の溶融部35と同一の溶融部形状であるにもかかわらず、発生する熱応力が大きい。これは、使用時において、接地電極40の温度(例えば900℃)が、中心電極30の温度(例えば800℃)よりも高いためである。

## 【0069】

そして、図8(a)において、応力レベル比が1以下となるような曲率半径 $R$ であれば、接地電極40と接地電極側チップ45との接合性は、従来の溶融部形状に比して向上しており、実用レベルを確保できるといえる。つまり、接地電極40側の溶融部47における曲率半径 $R$ は、0.1mm以上1.0mm以下が好ましい。

## 【0070】

なお、図8(a)によれば、当該曲率半径 $R$ が0.1mmより小であるか、1.0mmより大であると、接地電極側熱応力が、中心電極側熱応力のレベルを超えている。これは、曲率半径 $R$ が0.1mmより小であると溶融部形状が急峻となり熱応力が集中しやすく、また、曲率半径 $R$ が1.0mmより大であると曲率半径 $R$ が大きすぎて従来の溶融部形状との相違が小さくなり、曲率半径 $R$ を付けたことのメリットが無くなるためと考えられる。

## 【0071】

以上のことから、本実施形態では、接地電極40側において、接地電極側チップ45の側面45aと接地電極40の先端部側面43とを結ぶ溶融部47の外面47aを、曲率半径 $R$ を有して凹んだ曲面形状としている。そして、曲率半径 $R$ は、0.1mm以上1.0mm以下が好ましい。

## 【0072】

さらに、図 8 (b) は、接地電極側チップ 45 の接地電極 40 と接している断面を示す図であるが、実際に、接地電極側チップ 45 を接地電極 40 にレーザ溶接する場合、曲率半径  $R$  を小さくしようとする、溶融部 47 の溶け込み深さ  $d$  が十分でなくなる。

## 【0073】

接地電極側チップ 45 と接地電極 40 との接合性を確保するという点から、溶融部の溶け込み深さ  $d$  は、 $D/4$  以上必要であることが実験的に確認されている。ここで、 $D$  は、図 8 (b) に示すように、接地電極側チップ 45 の接地電極 40 と接している断面の最大幅であるが、本例では、円柱状である接地電極側チップ 45 の直径に相当する。

## 【0074】

しかし、溶け込み深さ  $d$  を大きくしようとする、溶接エネルギーが大きくなるため、図 8 (b) に示すナゲット幅  $W$  が大きくなる。すると、曲率半径  $R$  も大きくなってしまい、曲率半径  $R$  を付けたことのメリットが小さくなる。一方、曲率半径  $R$  を小さくしようとする、ナゲット幅  $W$  も小さくなり、上記溶け込み深さ  $d$  も小さくなってしまい、接合性確保が困難になる。

## 【0075】

そこで、最低限必要な溶け込み深さ  $d$  の値、すなわち  $d = D/4$  となるとき曲率半径  $R$  が、接合性を確保するための下限値となる。本例の接地電極側チップ 45 の  $D$  は 0.4 mm 以上 1.2 mm 以下であるが、この範囲の  $D$  について  $d = D/4$  となるとき曲率半径  $R$  を実験的に求めると、 $R = D/4$  ( $D \times 1/4$ ) となる。

## 【0076】

また、FEM 解析の結果から、曲率半径  $R$  を付けたことのメリットを発揮するためには、上記  $D$  は  $3D/4$  ( $D \times 3/4$ ) 以下であることが好ましい。よって、上記曲率半径  $R$  による効果を発揮しつつ貴金属チップの接合性を確保するためには、接地電極側チップ 45 の接地電極 40 と接している断面の最大幅を  $D$  として、 $D/4$  以上  $3D/4$  以下の範囲とすることが好ましい。

## 【0077】

また、本実施形態においては、接地電極側チップ45として、上記したPt、Pt合金、Ir、Ir合金等のチップを採用しているが、この場合、溶融部47におけるチップ45の成分が、35重量%以上80重量%以下であることが好ましい。

## 【0078】

このことは、次に述べる検討結果を根拠とするものである。溶融部47は、接地電極側チップ45と接地電極(Ni基合金)40とが溶け込みあったものであるが故、その溶融組成によっても、接合性が変わってくる。そこで、溶融部47における接地電極側チップ45の成分と熱応力との関係についてFEM解析を実施した。

## 【0079】

この解析結果の一例を図9に示す。図9は、接地電極側チップ45として上記Ir合金チップを採用した例であり、溶融部47中のIr合金成分比(重量%)と、上記応力レベル比(中心電極側熱応力を1としたときの接地電極側熱応力の値)との関係を示している。また、接地電極側熱応力は、上記図4中の溶融部47におけるa点(チップと溶融部との界面部)、b点(溶融部と接地電極との界面部)を求め、図9中、a点を黒丸プロット、b点を白丸プロットとして示してある。

## 【0080】

ここで、図9においても、中心電極側熱応力を基準としているが、この場合、両チップ35、45の直径D、D'及び、突出長さL、L'は同一寸法とした。また、中心電極30側の溶融部37のチップ成分は、中心電極30側において実用レベルの接合性を満足する下限値(本例では35重量%)とした。また、両チップ35、45の材質は、限定するものではないが、本例ではIrが90重量%、Rh10重量%のものとした。

## 【0081】

図9から、a点(チップと溶融部との界面部)側の熱応力を、基準となる中心電極側熱応力以下とするためには、35重量%以上が好ましく、また、b点(溶融部と接地電極との界面部)側の熱応力を、基準となる中心電極側熱応力以下と

するためには、80重量%以下が好ましいことがわかる。

【0082】

なお、接地電極側チップ45は、接地電極40よりも放電ギャップ50側へ突き出ており、接地電極（電極母材）40よりも温度が高くなるため、チップ45と溶融部47との界面の方が、溶融部47と接地電極40との界面よりも、発生する熱応力が大きくなる。そのため、溶融部47のチップ成分比を調整するにあたっては、チップ45寄りの部位を中心に調整することが好ましいと考えられる。

【0083】

以上述べてきたように、本実施形態によれば、上記のように、接地電極側チップ45における寸法D、Lおよび溶融部47の形状が規定されたレーザ溶接構造を採用することにより、着火性を適切に確保しつつ、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させたスパークプラグを提供することができる。

【0084】

また、本実施形態によれば、上記図5に示した製造方法によって、本実施形態のレーザ溶接構造を適切に製造することができる。また、本製造方法によれば、上記従来公報に記載されているような、電極母材を加工して細径部を形成したり、電極母材に貴金属チップを埋め込んだりするといった手間がかからないので、簡便な製造方法とすることができる。

【0085】

（他の実施形態）

なお、本発明は、図10に示すような、中心電極30と火花ギャップすなわち放電ギャップ50を形成する主接地電極40に加え、絶縁体20の先端部21に対向している副接地電極40aを有するスパークプラグに対しても適用することができる。ここで、図10において、(a)は主接地電極40の側面方向から火花放電部を見た図であり、(b)は(a)のA矢視図である。

【0086】

図10に示すスパークプラグにおいて、主接地電極40およびこれにレーザ溶接された貴金属チップ45に対して、上記実施形態と同様の構成を採用すれば、

着火性を適切に確保しつつ、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させるとともに、耐カーボン汚損性も確保したスパークプラグを提供することができる。

【0087】

また、上記実施形態における接地電極40の母材として、インコネル600（登録商標）などのNi基合金にAlを1.5重量%以上添加したものをを用いると、高着火性を有し、かつ耐熱耐酸化性に優れたスパークプラグを提供することができる。

【0088】

また、耐熱耐酸化性を向上させるためには、図11（a）に示すように、内部に良熱伝導材としてのCu材40bを有し、このCu材40bをNi基合金からなる被覆材40cにて被覆してなる接地電極40としても良い。さらには、図11（b）に示すように、良熱伝導材を、Ni材40dを芯材としてCu材40bにて被覆した2層構造とし、これを被覆材40cにて被覆してなる接地電極40としても良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態に係るスパークプラグの全体構成を示す半断面図である。

【図2】

図1に示すスパークプラグにおける放電ギャップ近傍の拡大構成図である。

【図3】

図1に示すスパークプラグにおける中心電極側のチップ溶接構造を示す概略断面図である。

【図4】

図1に示すスパークプラグにおける接地電極側のチップ溶接構造を示す概略断面図である。

【図5】

接地電極側チップと接地電極との溶接方法を示す説明図である。

【図6】

接地電極側チップの形状と着火性との関係についての解析結果を示す図である

【図 7】

接地電極側のチップ溶接構造における従来形状を示す概略断面図である。

【図 8】

(a) は、曲率半径  $R$  を変えていったときの溶融部に発生する熱応力についての解析結果を示す図であり、(b) は、溶融部の溶け込み深さ  $d$  とナゲット幅  $W$  を表すために、貴金属チップの接地電極と接している断面を示す図である。

【図 9】

溶融部における  $I r$  合金チップの成分と熱応力との関係についての解析結果を示す図である。

【図 10】

主接地電極と副接地電極とを備えた本発明の他の実施形態としてのスパークプラグの要部を示す図である。

【図 11】

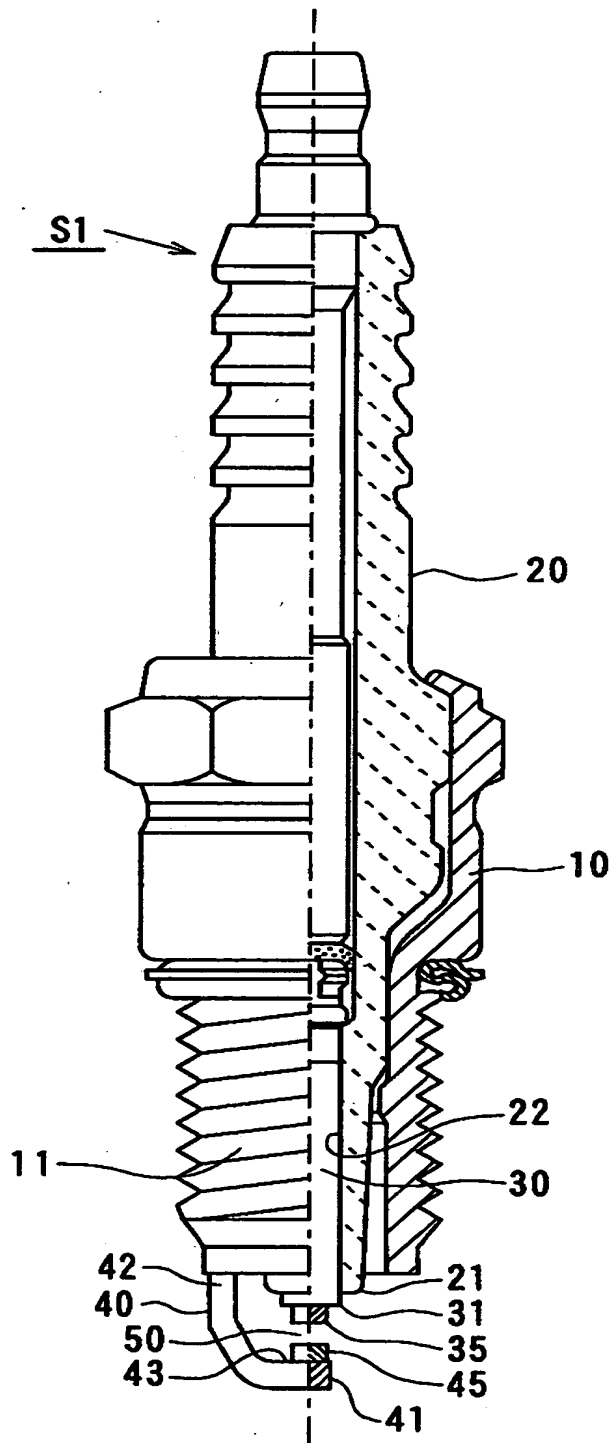
複数の層構造からなる接地電極を備えた本発明の他の実施形態としてのスパークプラグの要部を示す概略断面図である。

【符号の説明】

30…中心電極、40…接地電極、43…接地電極の先端部側面、  
45…接地電極側チップ、45a…接地電極側チップの側面、  
45b…接地電極側チップの一端面、47…接地電極側の溶融部、  
47a…接地電極側チップの側面と接地電極の先端部側面とを結ぶ溶融部の外面、  
50…放電ギャップ。

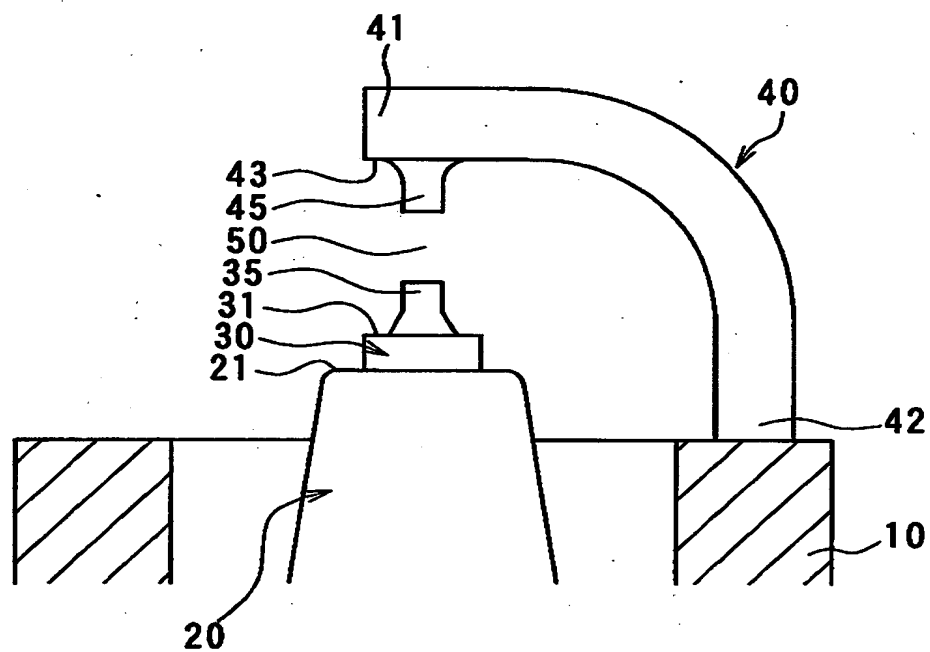
【書類名】 図面

【図1】

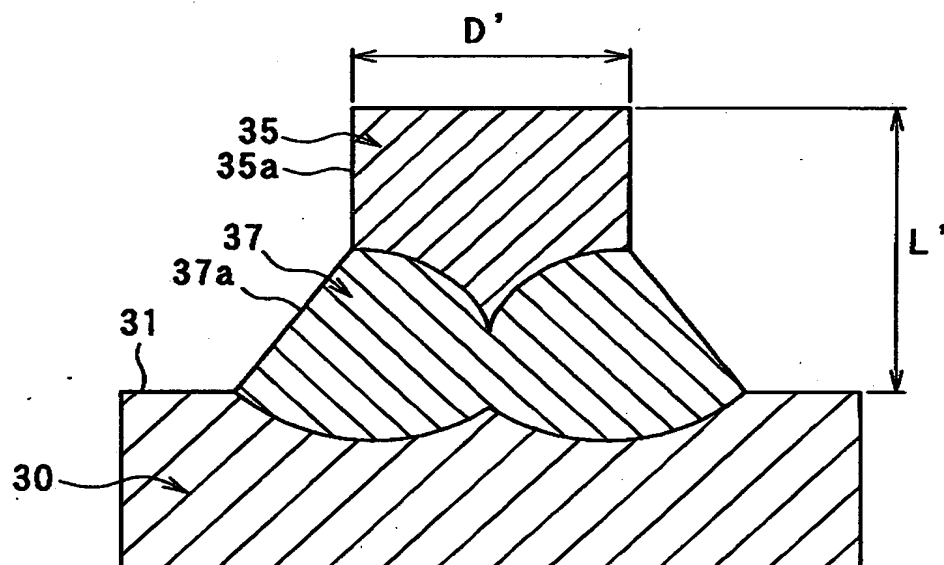




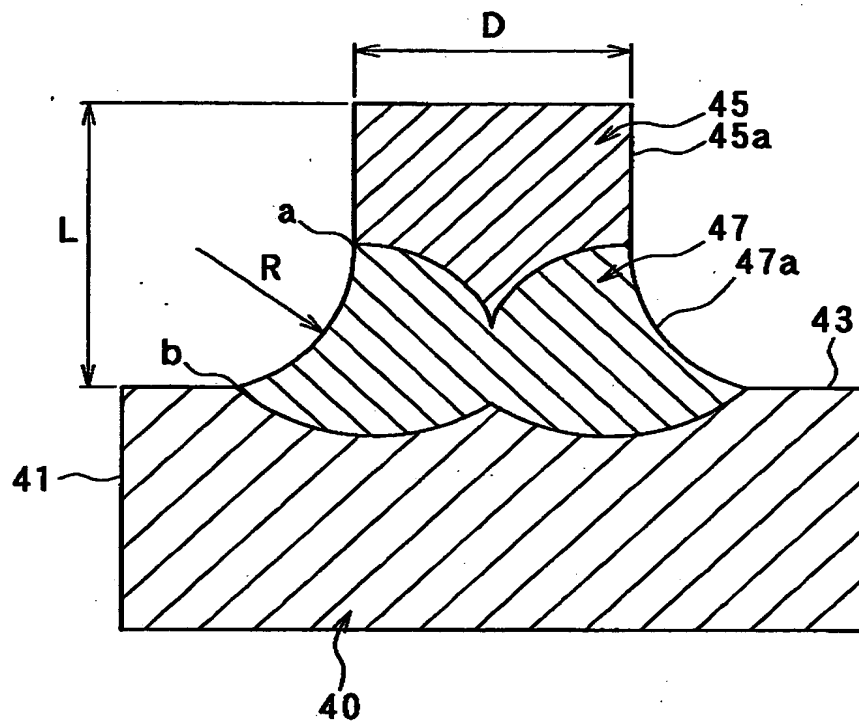
【図2】



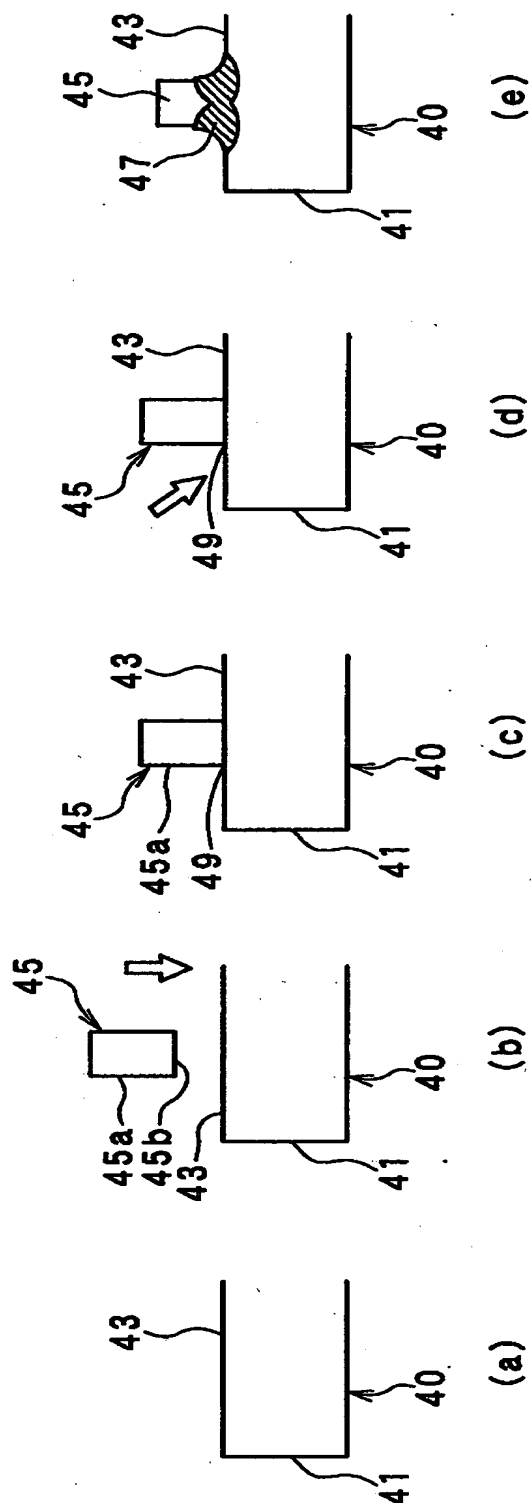
【図3】



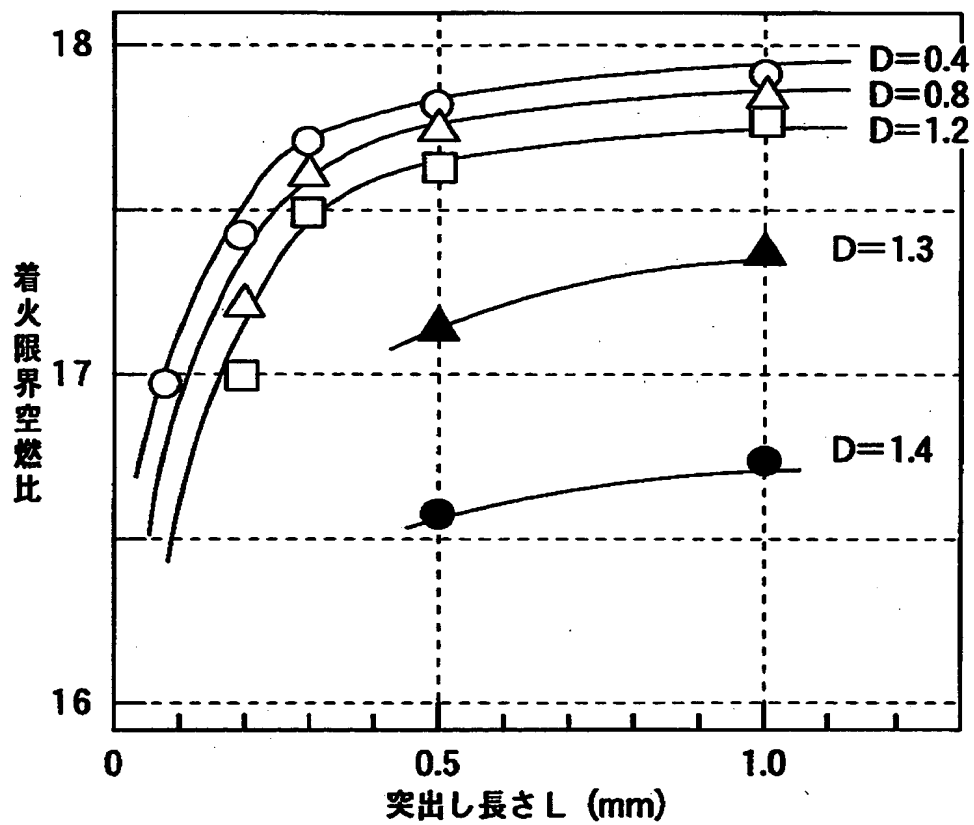
【図4】



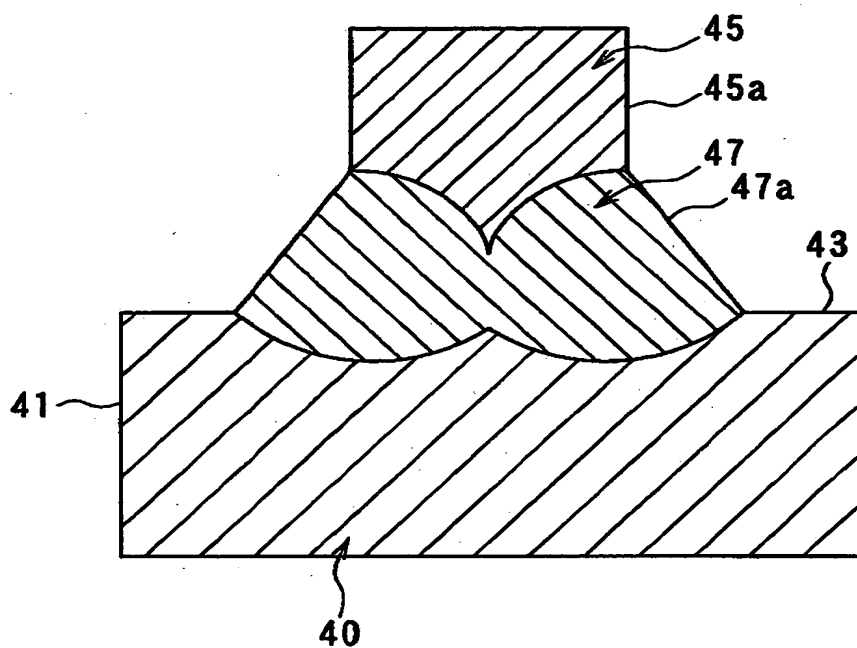
【図 5】



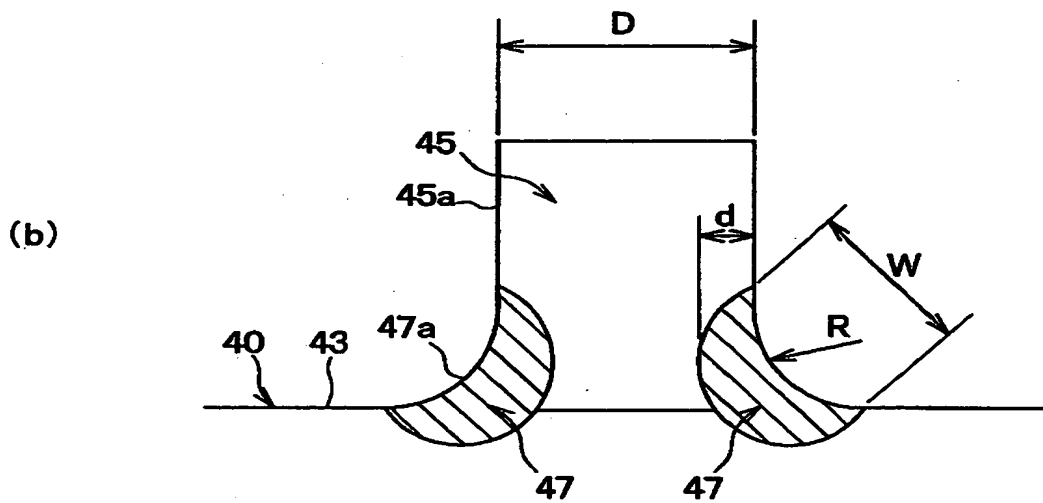
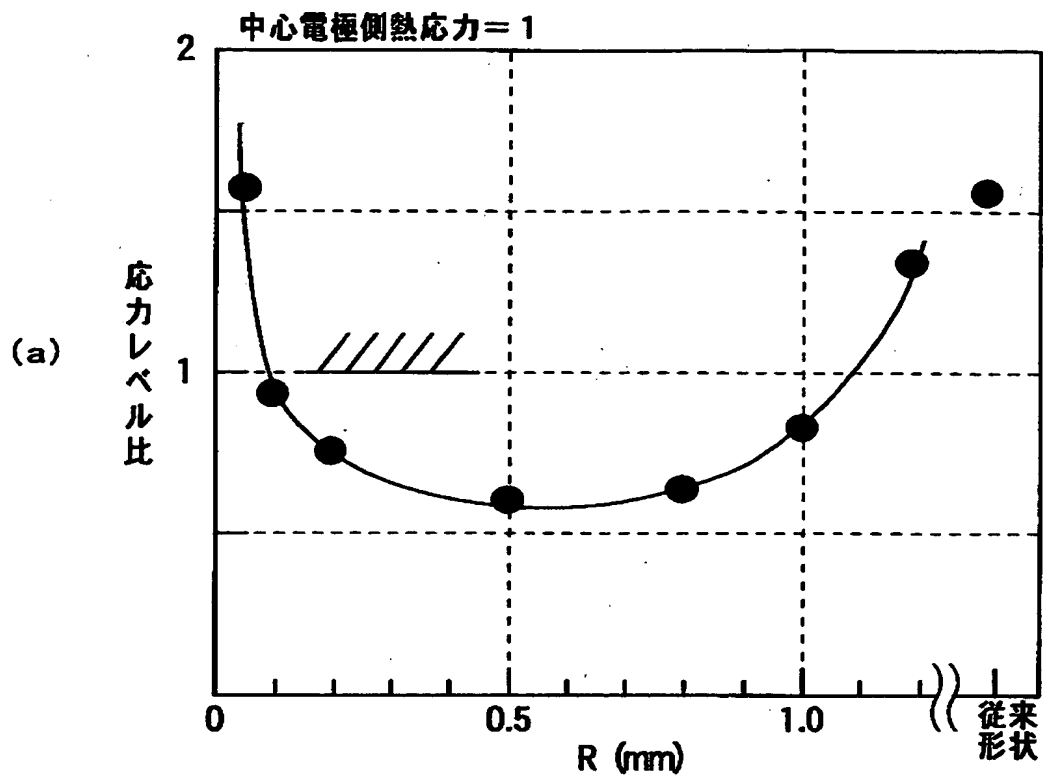
【図 6】



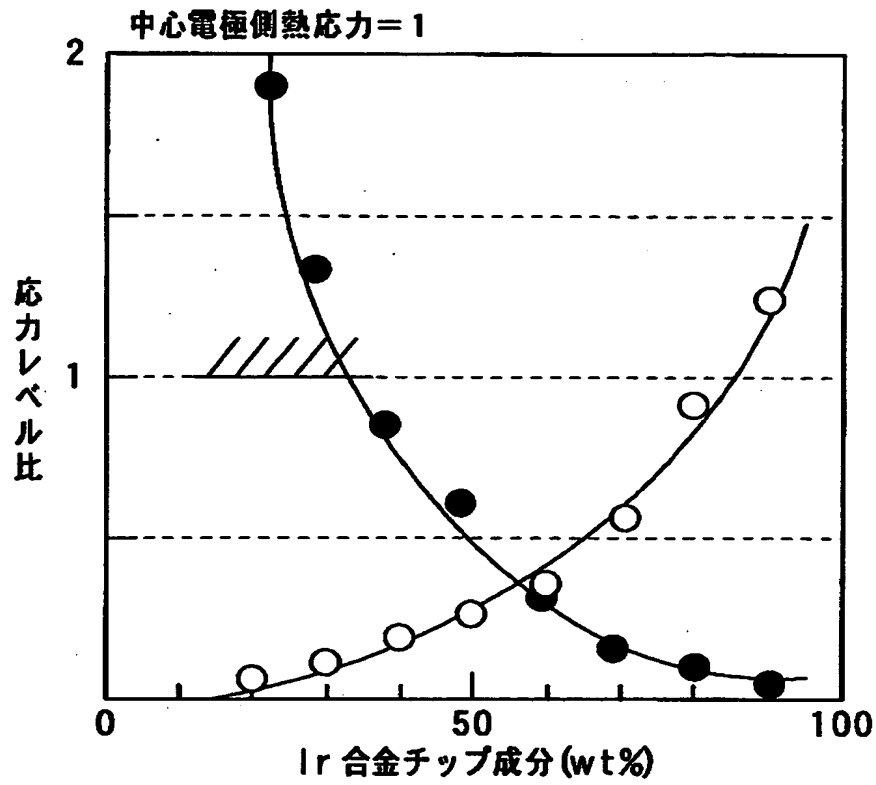
【図 7】



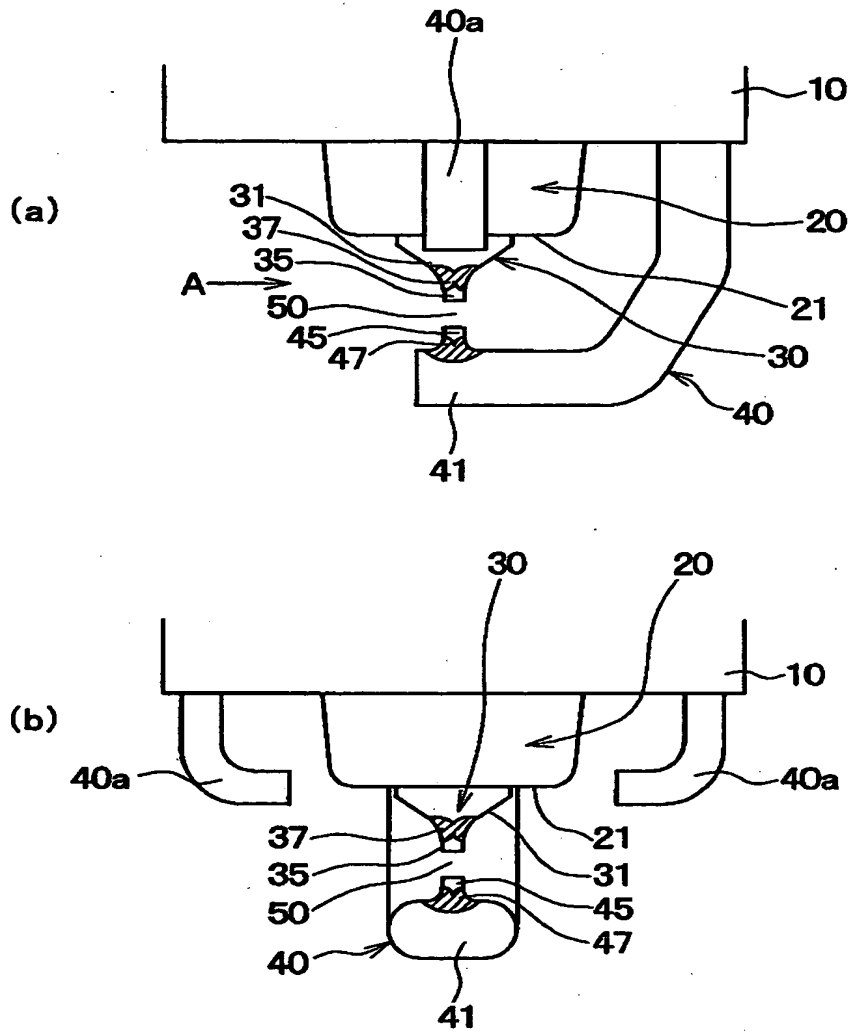
【図 8】



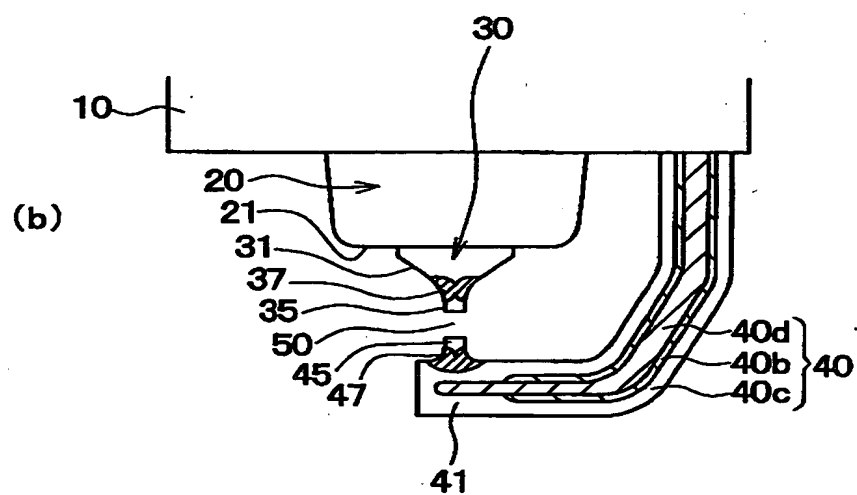
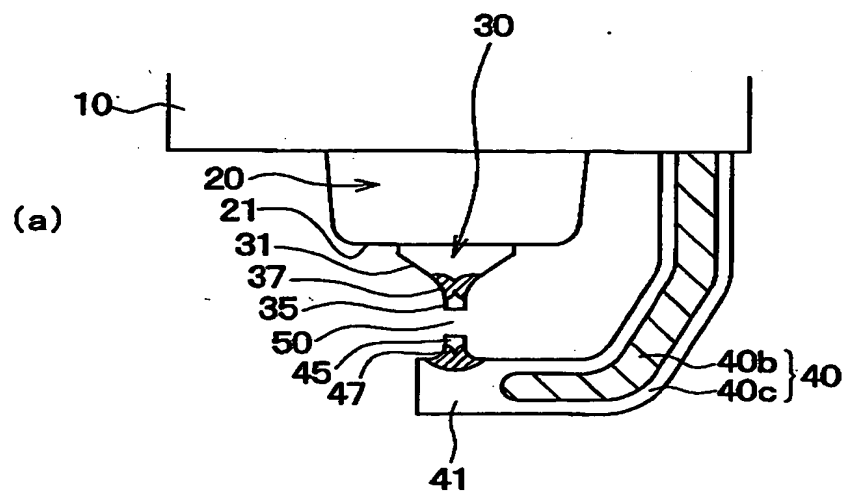
【図 9】



【図10】



【図 11】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 接地電極に貴金属チップをレーザ溶接して成るスパークプラグにおいて、着火性を適切に確保しつつ、接地電極と貴金属チップとの接合性を向上させる。

【解決手段】 その一端側が接地電極 4 0 にレーザ溶接された貴金属チップ 4 5 は、他端側の先端面の断面積が  $0.12\text{ mm}^2$  以上  $1.15\text{ mm}^2$  以下であって接地電極 4 0 からの突出長さ  $L$  が  $0.3\text{ mm}$  以上  $1.5\text{ mm}$  以下のものであり、接地電極 4 0 と貴金属チップ 4 5 とが溶け込み合った溶融部 4 7 において、貴金属チップ 4 5 の側面 4 5 a と接地電極 4 0 における貴金属チップ 4 5 の接合面 4 3 とを結ぶ外面 4 7 a が、曲率半径  $R$  を有して凹んだ曲面形状となっている。

【選択図】 図 4

特2001-350443

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004260]

1. 変更年月日	1996年10月 8日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
氏 名	株式会社デンソー